

1. Record Nr.	UNINA9910554057003321
Titolo	2021 IEEE/ACM Third International Workshop on Deep Learning for Testing and Testing for Deep Learning (DeepTest)
Pubbl/distr/stampa	IEEE
ISBN	1-66544-565-3
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia